# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-246034

(43)Date of publication of application: 19.09.1997

(51)Int.CI.

H01F 3/04

(21)Application number: 08-050545

(71)Applicant: ALPS ELECTRIC CO LTD

NAGANO JAPAN RADIO CO

INOUE AKIHISA

MASUMOTO TAKESHI

KAGAKU GIJUTSU SHINKO JIGYODAN

(22)Date of filing:

07.03.1996

(72)Inventor:

NAITO YUTAKA
HANYA KATSUAKI
HATAUCHI TAKASHI
MAKINO TERUHIRO
WADA SHINJIRO
SAITO YUICHI

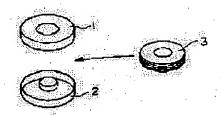
INOUE AKIHISA MASUMOTO TAKESHI

#### (54) MAGNETIC CORE FOR PULSE TRANSFORMER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic core for a pulse transformer which is excellent in impedance frequency characteristics and transmission characteristics over a wide of temperature by making a height of the transformer to be 3mm or less, while requiring a less number of turns in coil winding.

SOLUTION: The transformer magnetic core comprises a ring-shaped magnetic core body 3 made of magnetic material and resin coatings 1 and 2 covering the body 3. The magnetic core body 3 has an outer diameter of 10mm or less, a thickness of 1.2mm or less and an AL value of 4.0  $\mu$  H/N2 or more at 10kHz and at the time of an input of 0.1V. The magnetic core body 3 may comprise a wound soft magnetic alloy thin strip, laminated rings blanked by a press, or laminated E shaped and I shaped thin pieces blanked by pressing.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁(JP) (12)**公開特許公報(A)** (11)特許出願公開番号

特開平9-246034

(43)公開日 平成9年(1997)9月19日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01F 3/04

H01F 3/04

審査請求 未請求 請求項の数11

OL

(全10頁)

(21)出願番号

特願平8-50545

(22)出願日

平成8年(1996)3月7日

(71)出願人 000010098

アルプス電気株式会社

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

(71)出願人 000214836

長野日本無線株式会社

·長野県長野市稲里町下氷鉋1163番地

(71)出願人 591112625

井上 明久

宮城県仙台市青葉区川内元支倉35番地 川

内住宅11-806

(74)代理人 弁理士 志賀 正武 (外2名)

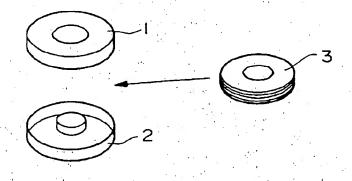
最終頁に続く

#### (54)【発明の名称】パルストランス磁心

### (57)【要約】

【課題】 本発明は、広い温度範囲でインピーダンスの 周波数特性と伝送特性に優れたパルストランスを実現す るために、トランスの高さを3mm以下に形成しても巻 線数が少なくて済むパルストランス磁心を提供すること を目的とする。

【解決手段】 本発明は、磁性体からなる環状の磁心本 体とそれを覆う樹脂被覆体を具備してなり、磁心本体の 外径が10mm以下、厚さ1.2mm以下で、0.1V入 力時のAL値が10kHzにおいて4.0μH/N²以上 であるようにしたものである。また、前記磁心本体は、 軟磁性合金薄帯を巻回して構成しても、プレスにより打 ち抜いて得たリングを積層しても、プレスにより打ち抜 いたE型薄片とI型薄片を積層して構成しても良い。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 板厚25 $\mu$ m以下の軟磁性合金薄帯から得られたリングを積層して環状の磁心本体が構成され、この環状の磁心本体の外径が10mm以下、厚さ1.2mm以下で、0.1V入力時のAL値が10kHzにおいて4.0 $\mu$ H $/N^2$ 以上であることを特徴とするパルストランス磁心。

【請求項2】 板厚25μm以下の軟磁性合金薄帯から得られたE型薄片とI型薄片とU型薄片をそれぞれ積層してE型コアとI型コアとU型コアが構成され、E型コ 10アとI型コア、E型コアとE型コア、U型コアとI型コア、U型コアとU型コアのいずれかが組み合わされて磁心本体が構成され、この磁心本体が厚さ1.2mm以下で、0.1V入力時のAL値が10kHzにおいて4.0μH/N²以上であることを特徴とするパルストランス磁心。

【請求項3】 前記リングが、樹脂製の被覆体の内部に50%以上充填されてなることを特徴とする請求項1または2に記載のパルストランス磁心。

【請求項4】 前記軟磁性合金薄帯において、磁歪の絶 20 対値が1×10<sup>-6</sup>以下であることを特徴とする請求項 1、2または3に記載のパルストランス磁心。

【請求項5】 板幅1.2 mm以下、板厚25  $\mu$  m以下の軟磁性合金薄帯が巻回されて環状の磁心本体が構成され、この環状の磁心本体の外径が10 mm以下で0.1 V入力時のAL値が10 kHzにおいて4.0  $\mu$  H/N<sup>2</sup>以上であることを特徴とするパルストランス磁心。

【請求項6】 -40  $^{\circ}$  -40

【請求項7】 軟磁性合金が、その組織の50%以上を平均結晶粒径30nm以下の体心立方構造の微細な結晶粒を主体として構成される軟磁性合金であって、この軟磁性合金が、Feを主成分とし、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、Wからなる群から選ばれた1種または2種以上の元素とBを含んだものであることを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載のパルストランス磁心。

【請求項8】 磁心本体を構成する軟磁性合金が、次式 40 で示される組成を有するものであることを特徴とする請求項 $1\sim7$  のいずれかに記載のパルストランス磁心。  $Fe_bB_xM_v$ 

但し、Mは、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、Wからなる群から選ばれた1種または2種以上の元素であり、組成比を示すb、x、yは、

75≤b≤93原子%、0.5≤x≤18原子%、4≤y≤9原子% である。

【請求項9】 磁心本体を構成する軟磁性合金が、次式 で示される組成を有するものであることを特徴とする請 50 求項 $1 \sim 7$  のいずれかに記載のパルストランス磁心。  $Fe_bB_xM_yX_z$ 

但し、Mは、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、Wからなる群から選ばれた 1 種または 2 種以上の元素であり、XはSi、Al、Ge、Gaのうちの 1 種または 2 種以上であり、組成比を示すb、x、y、zは、75  $\leq b \leq 9$ 3 原子%、 $0.5 \leq x \leq 1$ 8 原子%、 $4 \leq y \leq 9$  原子%、zは 4 原子%以下である。

【請求項10】 磁心本体を構成する軟磁性合金が、次式で示される組成を有するものであることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載のパルストランス磁心。  $Fe_bB_xM_vT_d$ 

但し、Mは、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、Wからなる群から選ばれた1種または2種以上の元素であり、Tは、Cu、Ag、Au、Pd、Ptからなる群から選ばれた1種または2種以上の元素であり、組成比を示すb、x、y、dは、

7 5  $\leq$  b  $\leq$  9 3 原子%、0.5  $\leq$  x  $\leq$  1 8 原子%、4  $\leq$  y  $\leq$  9 原子%、dは4.5 原子%以下である。

【請求項11】 磁心本体を構成する軟磁性合金が、次式で示される組成を有するものであることを特徴とする 請求項 $1\sim7$ のいずれかに記載のパルストランス磁心。  $Fe_B B_* M_* T_4 X_7$ 

但し、Mは、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、M o、Wからなる群から選ばれた1 種または2 種以上の元素であり、Tは、Cu、Ag、Au、Pd、Pt からなる群から選ばれた1 種または2 種以上の元素であり、X はSi、Al、Ge、Gaのうちの1 種または2 種以上であり、組成比を示すb、x、y、d、zは、 $75 \leq b \leq 93$  原子%、 $0.5 \leq x \leq 18$  原子%、 $4 \leq y \leq 9$  原子%、dは 4.5 原子%以下、zは4 原子%以下である。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はインピーダンスの周 波数特性に優れパルス伝送特性に優れたパルストランス 磁心に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の分野において、小型化、薄型化、高性能化が推し進められているが、特にISDN(統合デジタル通信網)等のインターフェース用のパルストランスにあっては、ITU-T勧告I.430等の厳しい規格に合致した電気的特性を満たす必要がある。前記規格に記載されている電気的特性の規定において、パルストランスの1次巻線インピーダンスは、10kHzで1250 $\Omega$ 、100kHzで2500 $\Omega$ 以上が必要であり、それぞれインダクタンスに換算すると、20mH、4mHとなる。また、出力パルス電圧波形は、前記規格に記載されているパルスマスクの範囲内に入らなければならず、インダクタンス値は、周波数に対してできる限りフラットであることが望まれる。一方、パル

ストランスに対しては、PCカード等への搭載のために、小型化の要求が強く、例えば、PCMCIAカード(ノートパソコン用のインターフェース規格カードの1種)の内部基板上に実装するためには、カード自体の厚さが5mm程度であるのでパルストランスの高さを3mm以下にしなくてはならない制約がある。また、この場合の実装面積としては、一般に、14.0mm×14.0mm程度以下とする必要がある。

【0003】以上のような背景から、現在、ISDN用のパルストランスの磁心材料には、主に高透磁率フェライトが用いられ、トランスの磁心形状としては、結合面を鏡面加工したEI型あるいはEE型のものが用いられている。前記のEI型磁心とは、E型のコア材とI型のコア材を突き合わせて一体化するものであり、E型コア材に巻線を施してトランスを構成する。また、EE型磁心とは、E型のコア材を互いに合致するように突き合わせて一体化したものである。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】現在、ISDN用のパ ルストランス磁心に用いられている高透磁率フェライト の初透磁率の公称値は、10000~12000である が、フェライトの初透磁率は温度に対する変動が大き く、-20℃付近では公称値の-40%程度の値となる ことが知られている。従って、-40℃付近~+100 ℃付近の温度範囲でパルストランスの動作を保証するた めには、フェライト磁心を用いる場合、公称値よりも遥 かに低い初透磁率でトランスの設計を行わなくてはなら ない問題があった。このため、ISDN用のパルストラ ンスに必要とされるインダクタンスを得るためには、磁 心の有効断面積を大きくするか巻数を多くすることが必 要となる。しかしながら、従来構造のパルストランスに おいて巻数を多くすると、漏れインダクタンスが増大す ること、巻線コイルの電位差のある部分(例えば、巻き 始めと巻き終わり)の接近が避けられず、浮遊容量の増 大を招くことになる。このため、トランスの伝送周波数 帯域が狭くなり、波形の伝送忠実度を劣化させる。また 一方、磁心の有効断面積を大きくするとパルストランス 全体を小型化できないという問題がある。このため、フ エライト磁心を用いて前記実装面積でISDN用の伝送 特性の優れたパルストランスを製作しようとしても、ト ランスの高さを3mm以下にすることは困難である。な お、一部では、薄いフェライト磁心を用いて巻線数を1 00ターン以上の数に増加することで、要求される特性 の最低範囲に到達できた構成も知られているが、この構 成では巻線数が多く、100ターン以下の巻数で前述の 如く要求される特性を満たすことはできなかった。

【0005】本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、広い温度範囲でインピーダンスの周波数特性と伝送特性に優れたパルストランスを実現するために、トランスの高さを3mm以下に形成しても巻線数が少なくて50

済むパルストランスを提供することを目的とする。 【0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】本発明に係るパルストラ ンス磁心は前記課題を解決するために、板厚25μm以 下の軟磁性合金薄帯から得られたリングを積層して環状 の磁心本体が構成されこの環状の磁心本体の外径が10 mm以下、厚さ1.2mm以下で、0.1V入力時のAL 値が10kHzにおいて $4.0\mu H/N^2$ 以上であること を特徴とする。また、板厚25μm以下の軟磁性合金薄 帯から得られたE型薄片とI型薄片とU型薄片をそれぞ れ積層してE型コアとI型コアとU型コアが構成され、 E型コアとI型コア、E型コアとE型コア、U型コアと I型コア、U型コアとU型コアのいずれかが組み合わさ れて磁心本体が構成され、この磁心本体が厚さ1.2m m以下で、0.1V入力時のAL値が10kH2におい て4.0 μ H/N<sup>2</sup>以上である構成としても良い。前記リ ングが、樹脂製の被覆体の内部に50%以上充填されて なることが好ましい。また、前記軟磁性合金薄帯におい て、磁歪の絶対値が1×10-6以下であることが好まし

【0008】次に前記軟磁性合金を次式で示される組成 を有するものとすることができる。Fe<sub>b</sub>B<sub>x</sub>M<sub>y</sub> 但 U. Md. Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, Wからなる群から選ばれた1種または2種以上の元素で あり、組成比を示すb、x、yは、75≦b≦93原子%、 0.5≤x≤18原子%、4≤y≤9原子%である。前記 軟磁性合金を次式で示される組成を有するものとするこ とができる。FebBxMyXz 但し、Mは、Ti、Z r、Hf、V、Nb、Ta、Mo、Wからなる群から選 ばれた1種または2種以上の元素であり、XはSi、A 1、Ge、Gaのうちの1種または2種以上であり、組 成比を示すb、x、y、zは、75≤b≤93原子%、0.5 ≤x≤18原子%、4≤y≤9原子%、2は4原子 %以下 である。前記軟磁性合金を次式で示される組成を有する ものとすることができる。FebBxMvT。 但し、M は、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、Wから

なる群から選ばれた1種または2種以上の元素であり、 Tは、Cu、Ag、Au、Pd、Ptからなる群から選 ばれた1種または2種以上の元素であり、組成比を示す b、x、y、dは、75 $\leq$ b $\leq$ 93原子%、0.5 $\leq$ x $\leq$ 18 原子%、4 $\leq$ y $\leq$ 9原子%、dは4.5原子%以下であ る。前記軟磁性合金を次式で示される組成を有するもの とすることができる。Fe<sub>b</sub>B<sub>x</sub>M<sub>y</sub>T<sub>d</sub>X<sub>z</sub> 但し、M は、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、Wから なる群から選ばれた1種または2種以上の元素であり、 Tは、Cu、Ag、Au、Pd、Ptからなる群から選 10 ばれた1種または2種以上の元素であり、XはSi、A 1、Ge、Gaのうちの1種または2種以上であり、組 成比を示すb、x、y、d、zは、75 $\leq$ b $\leq$ 93原子%、 0.5 $\leq$ x $\leq$ 18原子%、4 $\leq$ y $\leq$ 9原子%、dは4.5原 子%以下、zは4原子%以下である。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て説明する。本発明に係るパルストランス磁心は、例え ばトロイダル形状で実現される。このようなトロイダル 形状のパルストランスの磁心は、後述する組成の軟磁性 20 合金薄帯を後述する急冷法で製造した後、軟磁性合金薄 帯をプレス打ち抜きしてリングを得、このリングを必要 枚数積層して構成されるか、軟磁性合金薄帯を巻回して 円環状に形成され、この磁心を例えばエポキシ系の樹脂 で樹脂被覆するか樹脂ケースに封入して絶縁保護し、巻 線することでパルストランス磁心が得られる。また、E I コア型の磁心を実現するためには、前記軟磁性合金薄 帯をE型あるいはI型になるようにプレス打ち抜きして E型の薄片と I 型の薄片を複数作成した後、E型薄片ど うしあるいはI型の薄片どうしを積層してE型コアとI 型コアを作成し、それらを接合することで得ることがで きる。また、これらのE型コアとI型コアを例えばエポ キシ系の樹脂で必要部分を樹脂被覆するか樹脂ケースに 挿入して必要部分を絶縁保護し、巻線した後にE型の磁 気コアの側部とⅠ型の磁気コアの側部を接合することで パルストランス磁心が得られる。なお、前記磁心は、E 型とI型コアを組み合わせたものに限定されず、E型コ アとE型コア、U型コアとI型コア、U型コアとU型コ アのいずれかの組み合わせから成る磁心であっても差し 支えない。

【0010】図1と図2はトロイダル形状のトランス構成の一例を示すもので、図1に示す構成では、上下2つ割中空円環状の上ケース1と下ケース2の内部に軟磁性合金薄帯のリングを積層した磁心3を収納して構成され、図2に示す構成では、同様の上ケース1と下ケース2の内部に、軟磁性合金薄帯5を巻回し全体を樹脂被覆した構成の磁心6を収納してトランスが構成される。なお、前記上ケース1と下ケース2は、適宜使用すれば良く、樹脂被覆のみで磁心を構成して差し支えないのは勿論である。

【0011】前記軟磁性合金薄帯を構成する軟磁性合金として、Feを主成分とし、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、Wからなる群から選ばれた1種または2種以上の元素と、Bを含み、非晶質相の中に微細結晶粒が多数析出した組織のものが好適である。また、下記の各式で示される組成の軟磁性合金が特に好適である。Fe、B、M、

FebB<sub>x</sub>M<sub>y</sub>X<sub>z</sub>

FebBxMyTd

 $0 Fe_bB_xM_yT_dX_z$ 

但し、Mは、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、M o、Wからなる群から選ばれた1種または2種以上の元 素であり、Tは、Cu、Ag、Au、Pd、Ptからな る群から選ばれた1種または2種以上の元素であり、X は、Si、Al、Ge、Gaのうちの1種または2種以 上であり、組成比を示すb、x、y、d、zは、75≤b≤9 3原子%、0.5≦x≤18原子%、4≤y≤9原子%、d は4.5原子%以下、zは4原子%以下である。これらの 組成の軟磁性合金において、Feの添加量を示すbの値 は、93原子%以下である。これは、bが93原子%を 超えると液体急冷法によって非晶質単相を得ることが困 難になり、この結果、熱処理してから得られる合金の組 織が不均一になって高い透磁率が得られないためであ る。また、飽和磁束密度10kG以上を得るためには、 bが75原子%以上であることがより好ましいのでbの範 囲を75~93原子%とすることが好ましい。

【0012】また、Bには、軟磁性合金の非晶質形成能 を高める効果、結晶組織の粗大化を防ぐ効果、および熱 処理工程において磁気特性に悪影響を及ぼす化合物相の 生成を抑制する効果がある。また、本来、 $\alpha$ -Feに対 してZr、Hf、Nb等はほとんど固溶しないが、合金 の全体を急冷して非晶質化することで、Zr、Hf、N b等を過飽和に固溶させ、この後に施す熱処理によりこ れら元素の固溶量を調節して一部結晶化し、微細結晶相 として析出させることで、得られる合金薄帯の磁歪を小 さくし、軟磁気特性を向上させることができる。また、 微結晶相を析出させ、その微結晶相の結晶粒の粗大化を 抑制するには、結晶粒成長の障害となり得る非晶質相を 粒界に残存させることが必要である。さらに、この粒界 非晶質相は、熱処理温度の上昇によってαーΓеから排 出されるZr、Hf、Nb等のM元素を固溶することで 軟磁気特性を劣化させるFe-M系化合物の生成を抑制 する。よって、Fe-Zr(Hf, Nb)系の合金にB を添加することが重要となる。Bの添加量を示すXが、 0.5原子%を下回る場合、粒界の非晶質相が不安定と なるため、十分な添加効果が得られない。また、Bの添り 加量を示すXが18原子%を超えると、B-M系およびF e-B系において、ホウ化物の生成傾向が強くなり、こ の結果、微細結晶組織を得るための熱処理条件が制約さ れ、良好な軟磁気特性が得られなくなる。このように適

切な量のBを添加することで析出する微細結晶相の平均 結晶粒径を30nm以下に調整することができる。

【0013】また、前記非晶質相を得やすくするために は、非晶質形成能の特に高いZr、Hf、Nbのいずれ かを含むことが好ましく、 Zr, Hf, Nbの一部は他 の4A~6A族元素のうち、Ti, V, Ta, Mo, W のいずれかと置換することができる。このようなM元素 は、比較的遅い拡散種であり、M元素の添加は、微細結 晶核の成長速度を小さくする効果を持つと考えられ、組 織の微細化に有効である。しかし、M元素の添加量を示 10 すyが4原子%を下回る値になると、核成長速度を小さ くする効果が失われ、この結果、結晶粒径が粗大化し良 好な軟磁性が得られない。Fe-Hf-B系合金の場合、 Hf=5原子%での平均結晶粒径は13nmであるのに 対してHf=3原子%では39nmと粗大化する。他 方、M元素の添加量を示すyが9原子%を超えると、M-B系またはFe-M系の化合物の生成傾向が大きくな り、良好な特性が得られない他、液体急冷後の薄帯状合 金が脆化し、所定の磁心形状等に加工することが困難と なる。よって、yの範囲を4~9原子%とすることが好 20 ましい。

【0014】これらの元素の中でも $Nb \ge Mo$ は、酸化物の生成自由エネルギーの絶対値が小さく、熱的に安定であり、製造時に酸化しずらいものである。よって、これらの元素を添加している場合は、製造条件が容易で安価に製造することができ、また、製造コストの面でも有利である。また、Si, AI, Ge, Gaのうち1種または2種以上(X)を4原子%以下含有することが好ましい。これらの元素は半金属元素として知られるものであるが、これらの半金属元素は、非晶質形成能を増大させ、またFeを主成分とするbcch(体心立方晶の相)に固溶し、合金の比抵抗や磁歪値を変化させる。それらの元素の含有量が4原子%を超えると磁歪が大きくなるか、飽和磁束密度が低下するか、透磁率が低下するので好ましくない。

【0015】更に、Cu, Ag, Au, Pd, Ptの1種または2種以上(T)を4.5原子%以下含有させると、軟磁気特性が改善される。Cu等のように、Feと固溶しない元素を微量添加することにより、急冷直後の非晶質合金の組成が揺らぎ、Cuが結晶化の初期段階にクラスターを形成し、相対的にFeリッチな領域が生じ、 $\alpha$ -Feの核生成頻度を増加させることができる。また、結晶化温度を示差熱分析法により測定したところ、上記Cu, Ag等の元素の添加は結晶化温度をや低めるようである。これは、これらの添加により非晶が不均一となり、その結果、非晶質の安定性が低下したことに起因すると考えられる。不均一な非晶質相が結晶化する場合、部分的に結晶化しやすい領域が多数でき不均一核生成するため、得られる組成が微細結晶粒組織となると考えられる。以上の観点からこれらの元素以外の

元素でも結晶化温度を低下させる元素には、同様の効果 が期待できる。

【0016】尚、これらの元素以外でも耐食性を改善するために、Cr, Ru, Rh, Irなどの白金族元素を添加することも可能である。これらの元素は、5原子%よりも多く添加すると、飽和磁束密度の劣化が著しくなるため、添加量は5原子%以下に抑える必要がある。また、他に、必要に応じてY, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Zn, Cd, In, Sn, Pb, As, Sb, Bi, Se, Te, Li, Be, Mg, Ca, Sr, Ba等の元素を添加することで得られる軟磁性合金の磁歪を調整することもできる。その他、前記組成系の軟磁性合金において、H、N、O、S等の不可避的不純物については所望の特性が劣化しない程度に含有していても本発明で用いる軟磁性合金の組成と同一とみなすことができるのは勿論である。

【0017】これらの元素を添加して前記軟磁性合金を製造する場合、具体的には、溶湯を急冷する際に使用するるつぼのノズルの先端部に、不活性ガスを部分的に供給しつつ大気中で製造、もしくは大気中の雰囲気で製造することができる。また、前記の組成の合金は雰囲気調整可能な減圧室で製造することが好ましく、るつぼ内の溶湯を回転ドラム等の急冷装置に吹き付けて急冷することでリボン状の軟磁性合金薄膜を容易に得ることができる。急冷後の軟磁性合金薄帯は非晶質を主体とする組織を有するが、これを熱処理することで、微細結晶粒を多数析出させることができ、これにより高い飽和磁束密度と優れた軟磁気特性を兼ね備えた合金薄帯を得ることができる。

【0018】次に、この軟磁性合金薄帯をプレス加工等 でリング状に打ち抜いて積層し、樹脂ケース等の被覆体 に収納するか、軟磁性合金薄帯を直接ロール巻きして樹 脂ケース等の被覆体に収納するか直接樹脂被覆を施すこ とで、高い透磁率の磁心を得ることができるが、ここで 用いる軟磁性合金薄帯の厚さは10~40μmの範囲で 自由に選択することができる。これは、軟磁性合金薄帯 の厚さを10μmを下回る値にすることは現状の急冷法 の製造技術では難しく、軟磁性合金の厚さを40μmを 40 上回る値にすると非晶質相中に微細結晶粒を有する組織 を得ることが出来難くなる。また、このようにして得ら れる磁心の大きさを外径10mm以下、高さが1.2m m以下としても、0.1V入力時のAL値が10kHz で4.0 μH/N<sup>2</sup>以上、100kHzで2.0 μH/N<sup>2</sup> 以上を得ることができ、パルストランス用の磁心として 必要な特性を確保できるようになる。

【0019】また、前記の組成系の合金を用いた磁心であれば、-40° $\sim+100$ °Cの温度範囲において室温に対するAL値の変動を $\pm20$ %にすることができ、さらに軟磁性合金薄帯の磁歪の絶対値が $1\times10^{-6}$ 以下で

10

あるので、樹脂被覆を施した場合あるいは樹脂ケースに 封入した場合に磁歪により特性劣化を起こすおそれも少 ない。また、前記の構成であれば、実装面積14.0m m×14.0mm以下で高さ3mm以下のパルストラン スを実現することができる。また、前記の組成系であれ ば、10kHzでの透磁率が4000以上のものが容 易に得られるので、優れたパルストランスを得ることが できる。なおここで、AL値とは、巻線数1ターン当た りのインダクタンスを示し、リング状磁心の断面積を S、磁路長を1とした場合に、 $AL値=\mu_0\mu'$  (S) 1) (単位は、H/N<sup>2</sup>、μοは真空の透磁率、μ'は材 料の比透磁率である)の式で示される値である。なお、 磁心のインダクタンスが100kHz以下で安定して高 い値であれば、パルス波形を形の崩れていない整った矩 形波として伝送することができる。なおまた、軟磁性合 金薄帯を巻回してなるトロイダル形状の磁心にあって は、形成できる薄帯の幅において1.0mm程度が限界 と思われるので、これ以上薄い磁心の製造には無理があ ると思われるが、軟磁性合金薄帯から打ち抜いたリング を積層してなる磁心本体の構造では、1.0 mmよりも 薄い磁心本体を容易に製造することができ、薄型化を図 ることができる。

#### [0020]

#### 【実施例】

「実施例1」 $Fe_{86}Nb_{3.25}Zr_{3.25}B_{6.5}Cu_1$ の組成を有する板厚 $15\sim25\mu$ mの軟磁性合金薄帯を用い、これから外径7.8mm、内径4.8mmのリングを打ち抜き加工により作製し、 $510\sim540$  の温度で熱処理を行った。熱処理後のリングについては、コア部分の\*

\*高さ(リングの厚さ×枚数)が0.3~0.95mmとな るようにリングの必要枚数を算出し、外径9mm、内径 4mm、高さ1.5mmの円環状のPET系樹脂で作製 したケースに挿入し、インピーダンスおよび透磁率を測 定した。なお、ケース内部の高さは1.0mmである。 図3は、前記組成で板厚15 μmの軟磁性合金薄帯を用 いた場合の磁心(コア)部分の高さと、ケース内の高さ から計算される充填率 (%) を横軸とした場合の巻線 2 0ターンにおけるインピーダンス(|2|)の変化を示 10 すものである。また、図4は、横軸を図3と同様に充填 率(%)とした場合の透磁率変化(μ')を示したもの である。リングを積層してケースに充填する構成の場 合、リングの厚さ方向に応力がかかりやすく、材料の持 つ磁歪とその応力とによって透磁率の低下を引き起こす。 ものと思われる。ここで用いたFessNbs 25Zrs 25 B<sub>6.5</sub>Cu<sub>1</sub>の組成の軟磁性合金薄帯の磁歪定数は、54 0℃、30分の熱処理後において-0.3×10-6程度 と非常に小さいために、図3と図4に示す90%前後の 充填率であってもケース内に詰め込んだことに起因する 応力により透磁率が低下することなく、インピーダンス も充填率の増大に伴い増加する結果となった。従って、 高いインピーダンス値を得るには、充填率はできるだけ 高くすることが好ましいと思われる。

【0021】次に、前記充填率を92~93%とした際に用いた軟磁性合金薄帯の板厚と、0.1V入力時のA L値(巻線1ターンあたりのインダクタンス)の測定結果を以下の表1に示す。

[0022]

【表1】

板厚 (μm)	AL値 (μH/N²) 10k	Hz AL値 (μH/N²) 100kHz
15.2 15.7 16.3 16.6 19.5	5.73 6.09 5.78 5.53	3.33 3.24 3.00 3.07

【0023】また、図5に、軟磁性合金薄帯の板厚を横軸とした場合の10kHz、100kHzでのAL値の変化を示す。一般に、軟磁性合金薄帯を用いた磁心においては、軟磁性合金薄帯の板厚が厚くなるとうず電流損失が増大し高周波での透磁率が減少してインダクタンスが低下することが知られており、図5に示す通り、本発明に係る軟磁性合金薄帯を用いた磁心においても、用いる軟磁性合金薄帯の板厚が厚くなるのに伴い、100kHzでのAL値は、軟磁性合金薄帯の板厚25 $\mu$ m付近まではほぼ同等の値が得られている。ここで、前述した規格によるISDN用パルストランスでは、100kHzにおけるAL値が2.0 $\mu$ H/N²以上であることが望ましく、前述の結果からFes6Nb3.25Zr3.25B6.5Cu1の組成を有する軟磁性合金薄帯を用

い、磁心の外径が $7.8\,\mathrm{mm}$ 、内径が $4.8\,\mathrm{mm}$ 、高さが $0.92\sim0.93\,\mathrm{mm}$ のトロイダル形状の磁心とされた場合、軟磁性合金薄帯の板厚を $25\,\mu\mathrm{m}$ 以下とすることにより必要とされる特性を満足できることが明らかになった。なお、軟磁性合金薄帯の板厚は $10\sim25\,\mu\mathrm{m}$ の範囲で自由に選択できるが、軟磁性合金薄帯の製造条件を簡易とし、パルストランス用としての積層厚さ等を考慮すると、 $15\sim20\,\mu\mathrm{m}$ の範囲の板厚を選択することがより好ましい。

【0024】「実施例2」  $Fe_{84}$ N  $b_{3.5}$ Z  $r_{3.5}$ B $_8$ C  $u_1$ の組成を有する板厚 $16\mu$ mの軟磁性合金薄帯を用い、これから外径7.8 mm、内径4.8 mmのリングを打ち抜きにより作製し、520 C の温度で熱処理を行った。この合金薄帯の磁歪定数は、約 $+0.6 \times 10^{-6}$ であった。熱処理後のリングについては、磁心部分の高さ

10

 $が0.5 \sim 0.9 \, \text{mm}$ になるように必要枚数を算出して、 外径9mm、内径4mm、高さ1.5mmの樹脂ケース に挿入し、インピーダンス(|2|)および透磁率 (µ')を測定した。図6は、磁心部分の高さとケース 内の高さから計算される充填率(%)を横軸とした場合 の巻線20ターンにおけるインピーダンスの変化を示す ものである。また、図7は、横軸を図6と同様に充填率 とした場合の透磁率変化を示したものである。なお、図 6と図7には、先の実施例1で得られたFessNb3.25 Z r 3. 25 B 6. 5 C u 1 の組成を有する軟磁性合金薄帯を用 いた場合の結果も併記した。

【0025】この例の磁心の透磁率は、材料の持つ磁歪 とケースに詰め込んだことによる応力とに起因して60 %以上の充填率で緩やかに低下し始め、75%以上では 充填率の増大に伴い急激に低下した。インピーダンス は、磁心の透磁率と断面積に比例するために、10kH z、100kHzともに充填率70%程度で最大となっ た。また、比較のために、図6と図7にFe73.5S i 13.5B<sub>9</sub>N b<sub>3</sub>C u 1なる組成の微結晶軟磁性合金薄帯 を用いた場合の測定結果を示す。この軟磁性合金薄帯 は、板厚19.6 µmであり、530℃でのアニール後 の磁歪定数は+1.3×10-6で、1kHzの透磁率μ' が80000であった。なお、この組成の軟磁性合金薄 帯は非常に脆い性質を有し、しかも薄くなると低周波数 での透磁率が低下する傾向が見られ、厚さ15μmの試 料では1 k H z の透磁率μ'が約50000であったた めに、この厚さの試料は測定に使用しなかった。この比 較例の系の合金では、より低い充填率からインピーダン スが低下し始めることが判明した。これは、ケースに対 する充填密度を向上させてゆくと磁歪が透磁率に大きく 影響し始めるためであると推定される。これに対して本 発明に係る組成系の軟磁性合金薄帯を用いて磁心を製造 すると、インピーダンスが低下し始める充填率が比較例 のものよりも高いことが明らかである。

【0026】図6と図7で使用した試料と同じ試料で充 填率とAL値の関係を求めた結果を図8に示す。図8に 示す関係から、軟磁性合金薄帯から得たリングを樹脂ケ ースに封入して磁心を構成する場合、50%以上、より 好ましくは55~80%の充填率とすることが好まし く、10kHzおよび100kHzの両方で要求を満た 40 すためには、55~80%とすることがより好ましいこ とが明らかになった。

#### 「実施例3」

【0027】図9は、先の実施例1と実施例2で用いた 充填率80%の磁心における温度と透磁率変化の関係、 および磁心材料としてフェライトを用いた場合の温度と 透磁率変化の関係を示す。図9に示す結果から、本発明 に係る軟磁性合金を用い、樹脂ケースに封入して作製し たトランス (実施例1:□印、実施例2:○印) にあっ ては、-20℃~+100℃に至る広い温度範囲で透磁 50 ングを積層してなる磁心を備えたトランスの分解図であ

率の変化が極めて少なく、−20℃~+70℃の範囲で は±5%前後であり、-20℃~+100℃の範囲でも +5~-10%の範囲内であることが判明し、温度変化 による透磁率変動が比較例のものよりも生じ難いことが 明らかである。

12

#### [0028]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、軟 磁性合金薄帯を巻回して磁心が構成されるか、軟磁性合 金薄帯からプレスにより打ち抜いて得たリングを積層し て磁心本体が構成され、磁心本体の外径が10mm以 下、厚さ1.2mm以下で、0.1V入力時のAL値が1 0kHzにおいて4.0μH/N²以上であるので、少な い巻線数で高いインダクタンス値が得られる磁心を提供 することができる。更に、使用温度が一20~+100 ℃の範囲で変動しても、フェライト製の磁心を有する従 来構造のものよりも透磁率変動を少なくでき、安定した インダクタンス値を得ることができる。また、板厚25 μm以下で板幅 1.2 mm以下の軟磁性合金薄帯を巻回 して構成することで前記特性のパルストランス磁心を得 ることができる。次に、軟磁性合金薄帯から得たリング を積層して磁心本体が構成され、磁心本体がケース内に 50~80%の充填率で収納された構成であると、透磁 率の低下を少なくすることができ、高いインピーダンス 値が得られ、要求特性に合致したパルストランスを提供

【0029】磁心本体を構成する軟磁性合金が、その組 織の50%以上を平均結晶粒径30 nm以下の体心立方 構造の微細な結晶粒を主体として構成される軟磁性合金 であって、この軟磁性合金が、Feを主成分とし、T 30 i、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、Wからなる群 から選ばれた1種または2種以上の元素とBを含んだも のである場合、0.1 V入力時のAL値が10 kH2に おいて4.0μH/N2以上であり、少ない巻線数で高 いインダクタンス値が得られ、使用温度が-20~+1 00℃の範囲で変動しても、フェライト製の磁心を有す る従来構造のものよりもインダクタンス変動が少ないパ ルストランス磁心を確実に得ることができる。

【0030】また、適用する軟磁性合金として、Feょ B<sub>x</sub>M<sub>y</sub>系、Fe<sub>b</sub>B<sub>x</sub>M<sub>y</sub>X<sub>z</sub>系、Fe<sub>b</sub>B<sub>x</sub>M<sub>y</sub>T<sub>d</sub>系、ある いは、FebBxMyTaXz系の組成であって、各添加成 分元素を規定の割合で含有させたものの場合、0.1V 入力時のAL値が10kHzにおいて4.0 μH/N<sup>2</sup>以 上であり、少ない巻線数で高いインダクタンスが得ら れ、使用温度が-20~+100℃の範囲で変動して も、フェライト製の磁心を有する従来構造のものよりも インダクタンス変動が少ないパルストランスを確実に得 ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る軟磁性合金薄帯から打ち抜いたリ

る。

【図2】本発明に係る軟磁性合金薄帯を巻回して構成した磁心を備えたトランスの分解図である。

【図3】 $Fe_{86}Nb_{3.25}Zr_{3.25}B_{6.5}Cu_1$ の組成を有する軟磁性合金リングをケースに充填した際の充填率とインピーダンスの関係を示す図である。

【図4】 FeseNbs. 25 Zrs. 25 Bes Culの組成を有する軟磁性合金リングをケースに充填した際の充填率と透磁率の関係を示す図である。

【図5】軟磁性合金リングの板厚を横軸とした場合の10kHz、100kHzでのAL値の変化を示す図である。

【図6】 $Fe_{86}Nb_{3.25}Zr_{3.25}B_{6.5}Cu_1$ の組成を有する軟磁性合金リングをケースに充填して得た試料と、 $Fe_{84}Nb_{3.5}B_8Cu_1$ の組成を有する軟磁性合金リン

グをケースに充填して得た試料と、 $Fe_{73.5}Si_{13.5}B$   $_{9}Nb_{3}Cu_{1}$ の組成を有する軟磁性合金リングをケース に充填して得た試料のそれぞれの充填率とインピーダンスの関係を測定した結果を示す図である。

【図7】図6で示す試料と同等組成の各試料について、 充填率と透磁率の関係を測定した結果を示す図である。

【図8】図6で示す試料と同等組成の各試料について、 充填率とAL値の関係を測定した結果を示す図である。

【図9】図6で示す試料と同等組成の各試料とフェライ 10 ト材について、温度と透磁率変化率の関係を測定した結 果を示す図である。

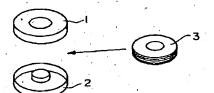
【符号の説明】

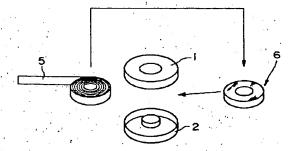
- 3 磁心
- 5 軟磁性合金薄带

【図2】

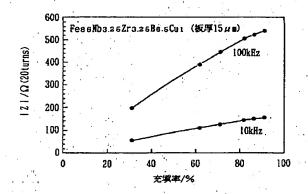
6 磁心

[図1]

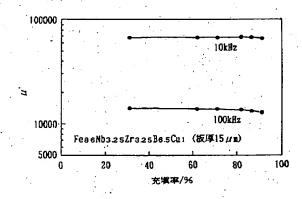




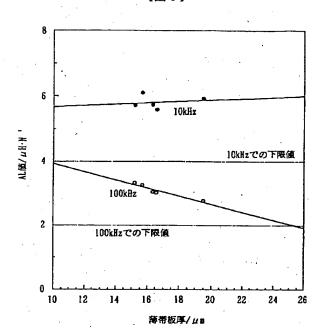
[図3]



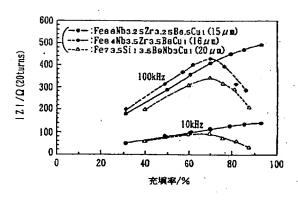
[図4]



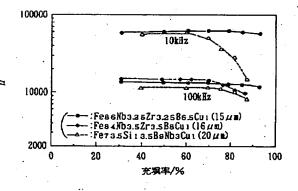




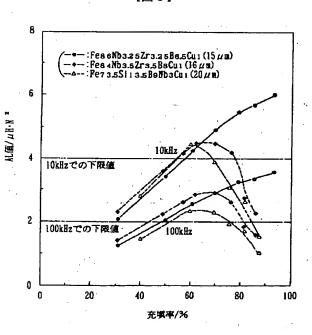
# [図6]



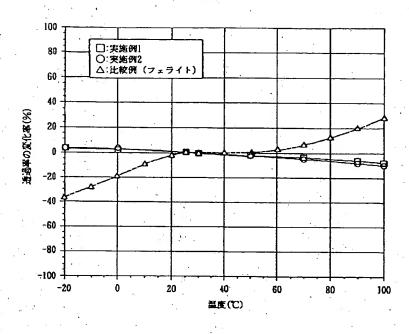
# 【図7】



# [図8]



#### [図9]



#### フロントページの続き

(71)出願人 391008456

増本 健

宮城県仙台市青葉区上杉3丁目8番22号

(71)出願人 396020800

科学技術振興事業団

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

(72)発明者 内藤 豊

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ

ス電気株式会社内

(72)発明者 半谷 勝章

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ

ス電気株式会社内

(72)発明者 畑内 隆史

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ

ス電気株式会社内

(72)発明者 牧野 彰宏

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルブ

ス電気株式会社内

(72)発明者 和田 眞治郎

長野県長野市稲里町下氷鉋1163番地 長野

日本無線株式会社内

(72)発明者 斉藤 雄一

長野県長野市稲里町下氷鉋1163番地 長野

日本無線株式会社内

(72)発明者 井上 明久

宮城県仙台市青葉区川内無番地 川内住宅

11 - 806

(72) 発明者 増本 健

宮城県仙台市青葉区上杉3丁目8番22号